



中華民國專利證書

發明第 I582429 號

發明名稱：原子力顯微鏡掃描方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：傅立成、吳俊緯、林奕廷、羅宇廷、劉韋志

專利權期間：自 2017 年 5 月 11 日至 2035 年 1 月 8 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



106

年

5

月

11

日